

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/068,895	ASAI ET AL.
Examiner	Art Unit
Cam Y T. Truong	2162

	SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner			
707	1, 3, 10	1/17/2006	CY			

¹INT	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
	<u></u>		:		

SEARCH NO (INCLUDING SEARC)
	DATE	EXMR
EASt (EPO, JPO, IBM, USPAT)	1/17/2006	CY
EIC search	1/17/2006	СҮ
<u>-</u>		
· - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	